

Asociación Argentina de Microscopía SAMIC

**4° Congreso Argentino de Microscopía
SAMIC 2016
6 - 8 abril 2016**

**Segunda Circular
www.samic-argentina.org**



Presentación de resúmenes extendidos

Se encuentra habilitada la carga de resúmenes extendidos en la página web del Congreso. Los resúmenes serán de dos páginas como es habitual en los Congresos de Microscopía. Los mismos deben ser escritos en formato .doc o .docx siguiendo las indicaciones de la plantilla que se adjunta. No usar formato .pdf. El tamaño del archivo no debe superar los 5 Mb. El texto debe contener una breve introducción, el objetivo del trabajo, el procedimiento experimental, los resultados más relevantes y las conclusiones. Se considera importante que en los resúmenes se enfatizen los aportes de las técnicas de microscopía utilizadas.

Se pueden enviar un máximo de dos resúmenes por inscripción y solo uno podrá ser propuesto para exposición oral. Luego de la presentación de los trabajos en el Congreso, los correspondientes resúmenes extendidos serán publicados como suplemento del volumen 25 de la revista Acta Microscópica (www.actamicroscopica.org). Se invita a los participantes cuyos trabajos sean aceptados a presentar el trabajo completo para ser publicado en Acta Microscópica.

Tarifas del Congreso

	Pago adelantado (antes del 10 de febrero)	Pago posterior al 10 de febrero
Investigadores / Profesionales	\$ 800.-	\$ 1000.-
Becarios de grado/posgrado y técnicos	\$ 500.-	\$ 600.-

Fechas importantes:

Fecha límite para la presentación de resúmenes extendidos: 11 de diciembre de 2015

Fecha de aceptación: 5 de febrero 2016

Fecha de pago anticipado: 10 de febrero de 2016

Período de inscripción a cursos pre o post Congreso:
1 de diciembre 2015 – 29 de febrero de 2016

Cursos pre o post Congreso

Se está avanzando en la organización de cursos pre o post congreso sobre diversas temáticas. La inscripción a los cursos se abrirá a principios de diciembre de 2015. La fecha límite para la inscripción será el 29 de febrero de 2016. Se irán informando las novedades y detalles de los mismos en la página web del Congreso. Por este motivo los invitamos a consultar la página de tanto en tanto.

Los cursos se realizarán los días 4 y 5 de abril o en la semana posterior al congreso. Se comunicarán más detalles en la próxima circular. Los cursos confirmados hasta el momento son:

Dr. Pierre Stadelmann (Centro Interdisciplinario de Microscopía Electrónica, Escuela Politécnica de Lausana, Suiza). Simulación de imágenes y patrones de difracción en microscopía electrónica de Transmisión.

Dr. George Vander Voort (G. Vander Voort Consulting, EEUU): preparación de muestras para la técnica de difracción de electrones retrodifundidos (EBSD).

Dr. Gareth Griffiths (Universidad de Oslo, Noruega, Department of Molecular Biosciences): Ultracriomicrotomy and Immunoelectron Microscopy.

Dra. Patricia Sarmiento (CONICET - Servicio MEB UN La Plata)
Procesamiento de material biológico para SEM.

Dra. Alfonsina Morales (IHEM-CCT Mendoza- CONICET)
Procesamiento de material biológico para TEM.

Ing. Elisa Bocanegra y Dra. Alfonsina Morales (IHEM-CCT Mendoza- CONICET)
Criofractura.

Dra. Patricia Bozzano (CNEA – CAC). Para verte mejor. Curso básico introductorio de microscopía electrónica.

Dr. Alberto Caneiro (CNEA- CAB). Avances en instrumentación en Microscopía Electrónica de Barrido: Fundamentos y Aplicaciones.

Dres. Alejandro Butera, J. Esteban Gayone, Esteban A. Sánchez y M. Sirena (CONICET - CAB): Introducción a la Microscopía de Barrido por Sondas.

Consultas: samic2016@cab.cnea.gov.ar